

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2004-328123 18.11.2004

(43)Date of publication of

application:

(51)Int.Cl.

H01P 3/04

(21)Application number:

2003-116992

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing: 22.04.2003 (72)Inventor: KUKUTSU NAOYA

SAKAMOTO TAKESHI

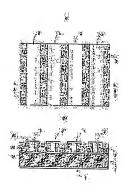
SATO NOBUO

# (54) TRANSMISSION LINE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lessen the crosstalk between the adjacent differential balanced lines and make a high-density wiring.

SOLUTION: A differential balanced line is composed of a pair of signal conductors each having an I-shaped section composed of a first conductor layer 3A, a second conductor layer 3B and a conductor wall 3C.



Searching PAJ

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]













1/10

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

2004-328123

(43)Date of publication of

18.11.2004

application:

(51)Int.Cl.

H01P 3/04

(21)Application number:

2003-116992

(71)Applicant: NIPPON TELEGR & TELEPH CORP <NTT>

(22)Date of filing:

22.04.2003

(72)Inventor: KUKUTSU NAOYA

SAKAMOTO TAKESHI

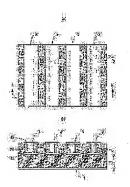
SATO NOBUO

## (54) TRANSMISSION LINE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To lessen the crosstalk between the adjacent differential balanced lines and make a high-density wiring.

SOLUTION: A differential balanced line is composed of a pair of signal conductors each having an I-shaped section composed of a first conductor layer 3A, a second conductor layer 3B and a conductor wall 3C.



Searching PAJ

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19) 日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2004-328123

(P2004-328123A) (43) 公開日 平成18年11月18日(2004.11.18)

(51) Int. CL. 7 HO1P 3/04 FΙ HO1P 3/04 テーマコード (参考)

## 極直請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 6 頁)

(21) 出題番号 (22) 出願日

特願2003-116992 (P2003-116992) 平成15年4月22日 (2003.4.22)

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号

(74)代理人 100083194 弁理士 長尾 常明

(72) 発明者 久々津 直哉

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(72) 発明者 坂本 健

東京都千代団区大手町二丁目3番1号 日 本電信電話株式会社内

(72) 発明者 佐藤 信夫

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

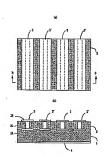
本電信電話株式会社内

#### (54) 【発明の名称】 伝送線路

#### (57) 【契約】

【課題】隣接する差動平衡線路間のクロストークを少な くし高密度配線を可能にする。

【解決手段】第1の導体層3Aと第2の導体層3Bと導 体壁3 Cからなる断面 I 字型の信号導体の一対により差 助平衡線路を構成する。



### 【特許論求の範囲】

[請求項1]

第1の絶縁層と、該第1の絶縁層の上面に設けられた第 2の絶縁層と、該第2の絶縁層の上下面間に形成された **断而 | 字型の信号導体とを具備する伝送線路であって、** 前配信号導体は、前配第1の絶縁層と前配第2の絶縁層 との間に形成された第1の導体層と、前記第2の絶縁層 の上面に形成され前記第1の導体層と同一パターンの第 2の遺体層と、前記第1の導体層と前記第2の導体層と の間を接続し且つ前記第1の導体層と前記第2の導体層 10 の延伸方向に沿った方向に形成された導体壁とからな n.

一対の前記 I 字型の信号導体により差動平衡線路を構成 したことを特徴とする伝送線路。

#### 【請求項2】

請求項1に記載の伝送線路において、

前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層は、比誘銀率と比 透磁率の少なくとも一方が異なる材料で形成されている ことを特徴とする伝送線路。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の届する技術分野】

本発明は、高速、高周波回路を構成する伝送線路に関す るものである。

[00002]

#### 【従来の技術】

現在、高速な信号を取り扱う伝送方式として、差動平衡 線路による信号伝送方式が広く用いられている。この差 動平衡線路による信号伝送方式は、送信側で1つの信号 から正負の2相の信号を発生し、各信号を2本の線路を 30 用いて伝送する方式である。この方式は、コモンモード ノイズ等の不夢な信号の乱れを受信側の回路でキャンセ ルすることができるため、高速な回路においても比較的 安定した特性を得ることができる。

#### [0003]

図3は、このような高速な回路の伝送線路として一般的 に用いられている結合型マイクロストリップ線路による 差動平衡線路を示す図である。(a)は平面図、(b) は (a) の h - b 線断而図である。図3において、21 一対の信号導体、23は接地導体である。

#### [0004]

一般に、周波数が高くなるとマイクロストリップ線路か らの電磁界の漏れが大きくなり、隣接する差勁平衡線路 間でクロストークが増大し、線路特性が劣化する。そこ で従来は、 隣接する差跡平衡線路間の間隔を所望のクロ ストーク特性を実現できるように広く設定したり、差勁 平衡総路間十の間に接地用配線を配置することによっ て、対処していた (例えば、特許文献1、非特許文献1

と、10GHzを超えるような高周波を扱う上で考慮が 必要な損失とが課題となる。

#### [00005]

一方、マイクロストリップ線路構造に比べてクロストー ク特性が良好な線路構造として、ストリップ線路がある が、この線路構造は、信号導体の上下に接地導体が設け られているため、表面に半導体等の実装素子を搭載する 一般的な表面実装を実現するためには、図4 ((a)は 平而図。(b)は(a)のb-b線斯面図である。)に 示すように、誘電体基板31の表裏両面に形成される接 地導体32のうちの表面側の接地導体32に切り欠き3 3を設け、信号導体34をピアホール35を介して、表 層のパッド36に接続し、そのパッド36にパンプ37 により実装業子38を接続する必要があり、そのパッド 3.6の部分での反射が高速、高周波においては、大きな 課題となっている。

[0006]

[特許文献1] 特開2001-7458号公報(第5 頁、第6頁及び図1、図2)

20 【非特許文献1】版本、葉玉、久々津著、「10Gbi t/s・多チャネル配線向け壁付きGNDコプレーナ線 路1、通信学会ソサイエティ大会、C-2-45、20 02年9月10日

## [0007]

[発明が解決しようとする課題]

近年の通信装置およびコンピュータの高速化や大容量化 に伴い、半導体チップを内蔵するパッケージおよびそれ を実装する回路基板内の電気配線においても、高速な信 号を伝送させる必要がある。そのため、パッケージ内の 信号和線や同路基板内の信号配線を伝送線路として捉え た設計を行うことが不可欠となっている。また、半導体 内での多重化回路の段数の増加や高機能回路の付加など によって、信号線の端子数が増大している。そのため、 配線間隔を狭めた高密度配線が必要となっている。しか しながら、高速信号を伝送する信号配線同士を近接して 配置すると、信号配線間でのクロストークの影響が大き た問題となる。

特に、前述の差動平衡線路方式は、他の方式に比べて線 は誘電体基板、22,22′は差動平衡線路を構成する 40 路数が単純に2倍必要となるため、伝送線路の損失の影 響などから高密度実装を求められる高速信号を扱う上で は、実装の高密度化と隣接する信号線対間のクロストー クノイズ回避のための線間ピッチの確保という相反する 要求に対応する必要がある。

## [00009]

[00008]

さらに、回路の高速化高周波化に伴い、従来は考慮する 必要がなかった信号線の導体損や回路基板の誘電体損等 による相失の影響も無視できなくなる。マイクロストリ ップ線路あるいはストリップ線路において、導体損の1 **参照)。しかしながら、これらの方法では、高密度配線 50 つの要因である表皮効果による影響を削減しようとすれ**  ば、線路の表面積を大きくする、すなわち、信号線幅を 広げることが必要となり、このことからも高密度配線が 困難となる。

[0010]

本発明は、斯かる実情に鑑み、従来の伝送線路に比べ て、高速、高周波な信号を扱う上で重要なクロストーク 等によるノイズの抑制と高密度配線が可能で、かつ、損 失の少ない伝送線路を提供しようとするものである。 [0011]

## [課題を解決するための手段]

請求項1にかかる発明は、第1の絶縁層と、該第1の絶 緑層の上面に設けられた第2の絶縁層と、該第2の絶縁 層の上下面間に形成された断面 I 字型の信号導体とを具 **備する伝送線路であって、前記信号導体は、前記第1の** 絶縁層と前記第2の絶縁層との間に形成された第1の導 体層と、前記第2の絶縁層の上面に形成され前記第1の 導体層と同一パターンの第2の導体層と、前記第1の導 体層と前記第2の導体層との間を接続し且つ前記第1の 導体層と前記第2の導体層の延伸方向に沿った方向に形 成された導体壁とからなり、一対の前記 I 字型の信号導 20 は〇. 〇25、図示せず)を設け、差動平衡線路の特性 体により差動平衡線路を構成したことを特徴とする伝送 線路とした。

#### [0012]

請求項2にかかる発明は、請求項1に記載の伝送線路に おいて、前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層は、比誘 電率と比透磁率の少なくとも一方が異なる材料で形成さ れていることを特徴とする伝送線路とした。

## [0013] 【発明の実施の形態】

り、(a) は平面図、(b) は (a) のb-b線断面図 である。図1において、1は誘症体で構成された第1の 絶縁層、2も誘電体で構成された第2の絶縁層であり、 これらにより誘電体基板が構成される。3.3'は差動 平衡線路を構成する一対の断面形状が I 字型の信号導 体、4は接地導体である。信号導体3は、絶縁層1、2 間に位置する第1の導体層3Aと、第2絶緑層2の上面 に位置する第2の導体層3Bと、両導体層3A, 3Bの 延伸方向に沿って両導体層3A, 3B間をつなぐよう設 けられた導体壁3Cとで構成されている。これは信号導 40 休3'についても全く同様である。

## [0014]

ここで、以下の条件により、3次元電磁界解析によるシ\* Zoc√ (μref/Eref)

μref、εrefは、各々絶緑層の実効比透磁率、実 効比誘電率である。 (1) 式のような関係があるため、 第2の絶縁層2に第1の絶縁層1とは比誘電率と比透磁 率の少なくとも一方が異なる材料を用いることにより、

\*ミュレーションを行った。各パラメータは、第1の絶縁 間1の厚みを0、185mm、第2の絶縁間2の厚みを O. 1mm、両絶緑層 1、2の比誘電率を 4. 3、ta n & (話電体損失) を O. 0 2 5 とし、また、信号導体 対3.3'について、導体層3A,3Bの線幅を0.1 2 mm、導体壁 3 C の壁厚を 0. 1 mm、導体層 3 A. 3 Bおよび接地導体の厚みを0. 01mmとし、さら に、最上層にレジスト膜 (比誘電率は4.5、tanδ は0.025、図示せず)を設け、差動平衡線路の特性 IO インピーダンスが1000付近になる寸法とした。ま た、信号導体3,3'のピッチを0.5mm、信号線長 を2.5mmとした。

## [0015]

また、図3に示した従来のマイクロストリップ線路構造 の結合型線路では、絶縁層21の厚さを0.1mm、比 誘電率を4.3、tanδを0.025、信号導体2 2, 22'の線幅を0, 12mm、信号導体22, 2 2'と接地導体23の厚さを0.01mmとし、さら に、最上層にレジスト膜 (比誘電率は4.5、tan δ インピーダンスが100Ω付近になる寸法とした。ま た、信号導体22,22'のピッチを0.5mm、信号 線尽を25mmとした。

### [0016]

図2に、図1の本発明の伝送線路と図3の従来のマイク ロストリップ線路とを数値解析した結果のSパラメータ 特性を示す。 (a) は透過 (S 2 1) 特性、 (b) は遠 端クロストーク特性である。実線は本発明、点線はマイ クロストリップ線路、それぞれの特性である。(a)よ 図1は本発明の伝送線路の1つの実施形態を示す図であ 30 り、本発明の線路がマイクロストリップ線路に比べて、 信号導体の表面積が広いことから、導体損失が軽減さ れ、特性が改善されていることがわかる。これらのグラ フより、全周波数帯において、本発明の線路がマイクロ ストリップ線路に比べて良好な特性を示していることが わかる。

[0017]

#### 「第2の実施形態]

本発明の第2実施形態は、図1の伝送線路における第1 の絶縁層1と第2の絶縁層2の比誘電率と比透磁率の少 たくとも一方を異なるものとする形態である。ここで、 線路の特性インピーダンス 2 a は、次式の関係が成り立 2

## (1)

寸法を変更することなく、特性インピーダンスZoの調 務が可能となる。

#### 100181

生た、線路の伝搬速度 voは、次式の関係が成り立つ。

VO∝1/√ (Hraf×Eref)

この式より、第2の絶談層2に第1の絶縁層1とは比誘 雷率と比透磁率の少なくとも一方が異なる材料を用いる アンにより、寸法を変更することなく、信号の伝搬速度 vnの調整が可能となる。

ç

[0019]

「その他の実施形態」

なお、本発明の伝送線路は、上述の図示例にのみ限定さ れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に 10 おいて種々変更を加え得ることは勿論である。 [0.50.01

【発明の効果】

請求項1にかかる発明によれば、1対で差勁平衡線路を 構成する信号導体の断面構造を I 字型にしたので、同じ **級路幅、同じ線路間隔のマイクロストリップ線路構造に** 比べて、前配一対の信号導体間の電磁界結合が強くな り、隣接する差勤平衡線路間のクロストークを少なくす ることができ、高密度配線が可能となる。また、差動平 **衡線路を形成する信号導体の表面積が大きいため、表皮 20** 効果による媒体指を少なくすることができる。

[1500]

請求項2にかかる発明によれば、第1の絶縁層と第2の 絶縁層の比誘電率と比透磁率の少なくとも一方を異なっ た値とするので、伝送線路の寸法を変えることなく、特 性インピーダンス、信号の伝搬速度の値を変更すること ができる。

[0022]

以上、説明したように請求項1、2にかかる発明によれ ば、従来のマイクロストリップ線路に比べて、優れた効 里を泰し得る。

「図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態による断面1字型の差 物平衡線路の構成を示す説明図であり、(a) は平面 図、(b)は(a)のb-b線断面図である。

【図2】図1の差動平衡線路と従来のマイクロストリッ プ線路の差動平衡線路とのSパラメータ特性を示すグラ フである。

【図3】従来の結合型マイクロストリップ線路の差畴平 復線路の機成を示す説明図であり、(a)は平面図、 (b) は (a) のb-b線断面図である。

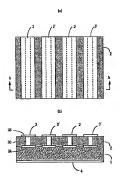
[図4] 従来のストリップ線路における表面実装素子の 接続構成を示す説明図であり、(a)は平面図、(b) は (a) のb-b線断而図である。

【符号の説明】 1:第1の絶級層、2:第2の絶縁層、3、3':信号 導体、3A:第1の導体層、3B:第2の導体層、3 C: 遊体壁, 4:接地源体

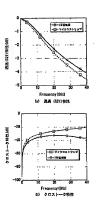
21:活動休斯板、22,22':信号導体、23:接

31:豚鼠体基板、32:接地導体、33:切り欠き、 34:信号導体、35:ヴィアホール、36:パッド、 37:パンプ、38:実装素子

[図1]



[図2]



## (19) 日本国特許庁(JP)

## (12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特第2004-328123 (P2004-328123A)

(43) 公開日 平成16年11月18日 (2004.11.18)

(51) Int. Cl. 7 HO1P 3/04

F1 HO1P 3/04 テーマコード (参考)

築査請求 未請求 職求項の数 2 OL (全 6 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

中表面2003-116992 (P2003-116992) 平成15年4月22日 (2003.4.22)

(71) 出願人 000004226

日本電信電話株式会社

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 (74)代理人 100083194

弁理士 長尾 常明

(72) 発明者 久々津 直哉

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内 (72) 発明者 坂本 健

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

(72) 発明者 佐藤 信夫

東京都千代田区大手町二丁目3番1号 日

本電信電話株式会社内

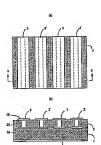
## (54) 【発明の名称】 伝送線路

#### (57) 【要約】

【課題】隣接する差動平衡線路間のクロストークを少な くし高密度配線を可能にする。

【解決手段】第1の導体層3Aと第2の導体層3Bと導

体壁3 Cからなる断面 1 字型の信号導体の一対により差 助平衡線路を構成する。



### 「特許請求の範囲」 「離圾項1]

第1の絶疑闘と、 該第1の絶疑脳の上面に設けられた第 2の絶縁層と、該第2の絶縁層の上下面間に形成された 断面 I 字型の信号導体とを具備する伝送線路であって、 前配信号導体は、前配第1の絶縁層と前配第2の絶縁層 との間に形成された第1の導体層と、前記第2の絶縁層 の上面に形成され前記簿1の導体圏と同一パターンの第 2の進体層と、前記第1の遺体層と前記第2の遺体層と の間を接続し且つ前記第1の導体層と前記第2の導体層 10 示すように、誘電体基板31の表裏両面に形成される接 の延伸方向に沿った方向に形成された導体壁とからな b.

一対の前記 I 字型の信号導体により差動平衡線路を構成 したことを特徴とする伝送線路。

#### 【糖琥珀2】

請求項1に記載の伝送線路において、

前配第1の絶縁層と前配第2の絶縁層は、比誘電率と比 透磁率の少なくとも一方が異なる材料で形成されている。 ことを特徴とする伝送線路。

#### 【発明の詳細な説明】

[00001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、高速、高周波回路を構成する伝送線路に関す るものである。

#### [0002]

#### 【従来の技術】

現在、高速な信号を取り扱う伝送方式として、差励平衡 線路による信号伝送方式が広く用いられている。この差 動平衡線路による信号伝送方式は、送信側で1つの信号 から正負の2相の信号を発生し、各信号を2本の線路を 30 用いて伝送する方式である。この方式は、コモンモード ノイズ等の不要な信号の乱れを受信側の回路でキャンセ ルすることができるため、<br />
高速な同路においても比較的 安定した特性を得ることができる。

#### [0003]

図3は、このような高速な回路の伝送線路として一般的 に用いられている結合型マイクロストリップ線路による 差動平衡線路を示す図である。 (a) は平面図、 (b) は (a) のb-b線断面図である。図3において、21 は誘電体基板、22.22'は差動平衡線路を構成する 40 一対の信号導体、23は接地導体である。

#### [00041

一般に、周波数が高くなるとマイクロストリップ線路か らの領磁界の漏れが大きくなり、隣接する差勘平衡線路 間でクロストークが増大し、線路特性が劣化する。そこ で従来は、隣接する差動平衡線路間の間隔を所望のクロ ストーク特性を実現できるように広く設定したり、差動 平衡線路同士の間に接地用配線を配置することによっ て、対処していた(例えば、特許文献1、非特許文献1 参照)。しかしながら、これらの方法では、高密度配線 50 つの要因である表皮効果による影響を削減しようとすれ

と、100Hzを超えるような高周波を扱う上で考慮が 必要な損失とが課題となる。

#### [0005]

一方、マイクロストリップ線路機浩に比べてクロストー ク特性が良好な線路構造として、ストリップ線路がある が、この線路構造は、信号導体の上下に接地導体が設け **られているため、表面に半導体等の実装素子を搭載する** 一般的な表面実装を実現するためには、図4((a)は 平面図、(b) は (a) のb - b 線断面図である。) に 地線体32のうちの表面側の接地線体32に切り欠き3 3を設け、信号導体34をピアホール35を介して、表 層のパッド36に接続し、そのパッド36にパンプ37 により実装素子38を接続する必要があり、そのパッド 36の部分での反射が高速、高周波においては、大きな 課題となっている。

## [0006]

【特許文献1】特開2001~7458号公報(第5 頁、第6頁及び図1、図2)

20 【非特許文献1】坂本、葉玉、久々津著、「10Gbi t/s・多チャネル配線向け壁付きGNDコプレーナ線 路」、通信学会ソサイエティ大会、C-2-45、20 02年9月10日 [0007]

## 【発明が解決しようとする課題】

近年の通信装置およびコンピュータの高速化や大容量化 に伴い、半導体チップを内蔵するパッケージおよびそれ を実装する回路基板内の電気配線においても、高速な信 号を伝送させる必要がある。そのため、パッケージ内の 信号配線や回路基板内の信号配線を伝送線路として捉え た設計を行うことが不可欠となっている。また、半導体 内での多重化回路の段数の増加や高機能回路の付加など によって、信号線の端子数が増大している。そのため、 配線開隔を狭めた高密度配線が必要となっている。しか しながら、高速信号を伝送する信号配線同士を近接して 配置すると、信号配線間でのクロストークの影響が大き な問題となる。

#### [00008]

特に、前述の差動平衡線路方式は、他の方式に比べて線 路物が単純に2倍必要となるため、伝送線路の損失の影 響などから高密度字抜を求められる高速信号を扱う上で は、実装の高密度化と隣接する信号線対隔のクロストー クノイズ回避のための線間ピッチの確保という相反する 要求に対応する必要がある。

#### [00009]

さらに、回路の高速化高周波化に伴い、従来は考慮する 必要がなかった信号線の導体損や回路基板の誘電体損等 による損失の影響も無視できなくなる。マイクロストリ ップ線路あるいはストリップ線路において、導体指の1 ば、線路の表面積を大きくする、すなわち、信号線幅を 広げることが必要となり、このことからも高密度配線が 困難となる。

[0010]

本発明は、斯かる実情に鑑み、従来の伝送線路に比べ て、高速、高周波な信号を扱う上で重要なクロストーク 等によるノイズの抑制と高密度配線が可能で、かつ、損 失の少ない伝送線路を提供しようとするものである。 [0011]

### 【課題を解決するための手段】

請求項1にかかる発明は、第1の絶縁層と、該第1の絶 緑層の上面に設けられた第2の絶縁層と、該第2の絶縁 **層の上下面間に形成された断面Ⅰ字型の信号導体とを具** 備する伝送線路であって、前記信号導体は、前記第1の 絶縁層と前記第2の絶縁層との間に形成された第1の導 体層と、前記第2の絶縁層の上面に形成され前記第1の 導体層と同一パターンの第2の導体層と、前記第1の導 休福と前記第2の導体層との間を接続し且つ前記第1の 導体層と前記第2の導体層の延伸方向に沿った方向に形 成された導体壁とからなり、一対の前記 I 字型の信号導 20 体により差動平衡線路を構成したことを特徴とする伝送 線路とした。

#### [0012]

請求項2にかかる発明は、請求項1に記載の伝送線路に おいて、前記第1の絶縁層と前記第2の絶縁層は、比誘 作率と比秀磁率の少なくとも一方が異なる材料で形成さ れていることを特徴とする伝送線路とした。

### [0013]

#### 【発明の実施の形態】

図1は本発明の伝送線路の1つの実施形態を示す図であ 30 り、(a) は平面図、(b) は (a) のb-b線断面図 である。図1において、1は誘電体で構成された第1の **絶経層、24.誘雲体で構成された第2の絶縁層であり、** これらにより誘電休基板が構成される。3,3'は差動 平衡線路を構成する一対の断面形状が1字型の信号導 体、4は接地導体である。信号導体3は、絶縁層1,2 間に位置する第1の導体層3Aと、第2絶縁層2の上面 に位置する第2の基体図3Bと、両導体層3A、3Bの 延伸方向に沿って両導体層3A. 3B間をつなぐよう設 けられた導体壁3Cとで構成されている。これは信号導 40 体3'についても全く同様である。

#### [0014]

ここで、以下の条件により、3次元電磁界解析によるシ\*

# Zo∞√ (μref/εref)

μref、εrefは、各々絶縁脳の実効比透磁率、実・ 幼比誘雷率である。(1)式のような関係があるため、 第2の絶縁層2に第1の絶縁層1とは比誘電率と比透磁 率の少なくとも一方が異なる材料を用いることにより、

\*ミュレーションを行った。各パラメータは、第1の絶縁 雨1の厚みを0.185mm、第2の絶縁層2の厚みを O. 1 mm、両絶縁層 1, 2 の比誘矩率を 4. 3、ta n & (誘電体損失) を0.025とし、また、信号導体 対3. 3° について、導体層3A, 3Bの線幅を0.1 2mm、導体壁3Cの壁厚を0.1mm、導体層3A, 3 Bおよび接地導体の厚みを0. 0 1 mmとし、さら に、最上層にレジスト膜 (比誘電率は4.5、tan b は0.025、図示せず)を設け、差動平衡線路の特性 10 インピーダンスが 1 O O Ω付近になる寸法とした。ま た、信号導体3.3°のピッチを0.5mm、信号線長 を2.5 mmとした。

#### [0015]

また、図3に示した従来のマイクロストリップ線路構造 の結合型線路では、絶縁層21の厚さを0.1mm、比 誘電率を4.3、tan δを0.025、信号導体2 2, 22' の線幅を0. 12mm、信号導体22, 2 2'と接地導体23の厚さを0.01mmとし、さら に、最上層にレジスト膜 (比誘電率は4.5、tan δ は0.025、図示せず)を設け、整動平衡線路の特性 インピーダンスが1000付近になる寸法とした。ま た、信号導体22,22'のピッチを0.5mm、信号 線長を25mmとした。

#### [0016]

図2に、図1の本発明の伝送線路と図3の従来のマイク ロストリップ線路とを数値解析した結果のSパラメータ 特性を示す。 (a) は透過 (S21) 特性、 (b) は遠 端クロストーク特性である。実線は本発明、点線はマイ クロストリップ線路、それぞれの特性である。(a)よ り、本発明の線路がマイクロストリップ線路に比べて、 信号導体の表面積が広いことから、導体損失が軽減さ れ、特性が改善されていることがわかる。これらのグラ フより、全周波数帯において、本発明の線路がマイクロ ストリップ線路に比べて良好な特性を示していることが

### わかる。 [0017]

#### [第2の実施形態]

本発明の第2実施形態は、図1の伝送線路における第1 の絶縁間1と第2の絶縁暦2の比誘電率と比透磁率の少 なくとも一方を異なるものとする形態である。ここで、 **総窓の特性インピーダンス 7 n は、次式の関係が成り立** つ。

### (1)

寸法を変更することなく、特性インピーダンス 2 o の調 整が可能となる。

## [0018]

また、線路の伝搬速度voは、次式の関係が成り立つ。

## vo∝1/√ (μref× Eref)

この式より、第2の絶経歴2に第1の絶疑歴1とは比黙 電率と比透磁率の少なくとも一方が異なる材料を用いる ことにより、寸法を変更することなく、信号の伝搬速度 v o の調整が可能となる。

[0019]

#### [その他の実施形態]

なお、本発明の伝送線路は、上述の図示例にのみ限定さ れるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内に 10 【図2】図1の差動平衡線路と従来のマイクロストリッ おいて種々変更を加え得ることは勿論である。 rosoon

## [発明の効果]

請求項1にかかる発明によれば、1対で差勁平衡線路を 構成する信号導体の断面構造を 1 字型にしたので、同じ 線路幅、同じ線路間隔のマイクロストリップ線路構造に 比べて、前配一対の信号導体間の電磁界結合が強くな り、隣接する斧助平衡線路間のクロストークを少なくす ることができ、高密度配線が可能となる。また、差勁平 効果による導体損を少なくすることができる。

#### [0021]

請求項2にかかる発明によれば、第1の絶縁層と第2の 絶縁扇の比誘衝率と比透磁率の少なくとも一方を異なっ た値とするので、伝送線路の寸法を変えることなく、特 性インピーダンス、信号の伝搬速度の値を変更すること ができる。

[0022]

#### (2)

以上、説明したように詰求項1、2にかかる発明によれ ば、従来のマイクロストリップ線路に比べて、優れた効 果を泰し得る。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態による断面1字型の差 助平衡線路の機成を示す説明図であり、(a)は平面 図、(b)は(a)のb-b線断面図である。

プ線路の差動平衡線路とのSパラメータ特性を示すグラ フである。

【図3】 従来の結合型マイクロストリップ線路の差動平 衝線路の構成を示す説明図であり、(a)は平面図、 (h) は (a) のb-h線断面図である。

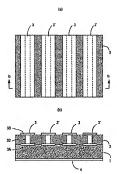
【図4】従来のストリップ線路における表面実装素子の 接続構成を示す説明図であり、(a)は平面図、(b) は (a) のb-b線断面図である。 【符号の説明】

循線路を形成する信号導体の表面積が大きいため、表皮 20 1:第1の絶縁層、2:第2の絶縁層、3、3 :信号 導体、3A:第1の導体層、3B:第2の導体層、3 C:導体壁、4:接地導体

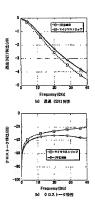
21;誘躍体基板、22,22':信号導体、23:接 地導体

31:誘電体基板、32:接地導体、33:切り欠き、 34:信号導体、35:ヴィアホール、36:パッド、 37:パンプ、38:実装素子

[図1]



[図2]



[図3]



